

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies –
Part 5-3: General test methods for materials and assemblies – Soldering paste for printed board assemblies**

**Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les cartes imprimées et autres structures d'interconnexion et ensembles –
Partie 5-3: Méthodes d'essai générales pour les matériaux et les assemblages –
Pâte de brasage pour les assemblages de cartes imprimées**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 31.180

ISBN 978-2-8322-1998-0

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	5
INTRODUCTION.....	7
1 Scope.....	8
2 Normative references	8
3 Accuracy, precision and resolution	8
3.1 General.....	8
3.2 Accuracy.....	9
3.3 Precision.....	9
3.4 Resolution	10
3.5 Report.....	10
3.6 Student's <i>t</i> distribution	10
3.7 Suggested uncertainty limits	11
4 X: Miscellaneous test methods	12
4.1 Test 5-3X01: Paste flux viscosity – T-Bar spindle method	12
4.1.1 Object.....	12
4.1.2 Test specimen	12
4.1.3 Apparatus and reagents.....	12
4.1.4 Procedure.....	12
4.1.5 Safety notes	12
4.2 Test 5-3X02: Spread test, extracted solder flux, paste flux and solder paste	12
4.2.1 Object.....	12
4.2.2 Method A.....	13
4.2.3 Method B.....	14
4.2.4 Additional information	15
4.3 Test 5-3X03: Solder paste viscosity – T-Bar spin spindle method (applicable for 300 Pa·s to 1 600 Pa·s).....	15
4.3.1 Object.....	15
4.3.2 Test specimen	15
4.3.3 Equipment/apparatus.....	15
4.3.4 Procedure.....	16
4.3.5 Evaluation	16
4.3.6 Additional information	16
4.4 Test 5-3X04: Solder paste viscosity – T-Bar spindle method (applicable to 300 Pa·s).....	16
4.4.1 Object.....	16
4.4.2 Test specimen	17
4.4.3 Equipment/apparatus.....	17
4.4.4 Procedure.....	17
4.4.5 Evaluation	17
4.4.6 Additional information	17
4.5 Test 5-3X05: Solder paste viscosity – Spiral pump method (applicable for 300 Pa·s to 1 600 Pa·s)	18
4.5.1 Object.....	18
4.5.2 Test specimen	18
4.5.3 Equipment/apparatus.....	18
4.5.4 Procedure.....	18

4.5.5	Evaluation	18
4.5.6	Additional information	18
4.6	Test 5-3X06: Solder paste viscosity – Spiral pump method (applicable to 300 Pa·s).....	19
4.6.1	Object.....	19
4.6.2	Test specimen	19
4.6.3	Equipment/apparatus.....	19
4.6.4	Procedure.....	19
4.6.5	Evaluation	19
4.6.6	Additional information	19
4.7	Test 5-3X07: Solder paste – Slump test	20
4.7.1	Object.....	20
4.7.2	Test specimen	20
4.7.3	Equipment/apparatus.....	20
4.7.4	Procedure.....	20
4.7.5	Evaluation	22
4.8	Test 5-3X08: Solder paste – Solder ball test	22
4.8.1	Object.....	22
4.8.2	Test specimen	23
4.8.3	Equipment/apparatus.....	23
4.8.4	Procedure.....	23
4.8.5	Evaluation	24
4.9	Test 5-3X09: Solder paste – Tack test	25
4.9.1	Object.....	25
4.9.2	Method A	25
4.9.3	Method B.....	26
4.9.4	Test equipment sources.....	27
4.10	Test 5-3X10: Solder paste – Wetting test	27
4.10.1	Object.....	27
4.10.2	Test specimen	27
4.10.3	Equipment/materials/apparatus.....	27
4.10.4	Procedure.....	27
4.10.5	Evaluation	28
4.11	Test 5-3X11: Determination of solder powder particle size distribution – Screen method for types 1-4	28
4.11.1	Object.....	28
4.11.2	Test specimen	28
4.11.3	Equipment/apparatus.....	28
4.11.4	Procedure.....	28
4.12	Test 5-3X12: Solder powder particle size distribution – Measuring microscope method.....	30
4.12.1	Object.....	30
4.12.2	Test specimen	30
4.12.3	Equipment/apparatus.....	30
4.12.4	Procedure.....	30
4.13	Test 5-3X13: Solder powder particle size distribution – Optical image analyser method	31
4.13.1	Object.....	31
4.13.2	Test specimen	31
4.13.3	Equipment/apparatus.....	31

4.13.4	Procedure.....	32
4.14	Test 5-3X14: Solder powder particle size distribution – Measuring laser diffraction method	33
4.14.1	Object.....	33
4.14.2	Test specimen	33
4.14.3	Equipment/apparatus.....	33
4.14.4	Preparation.....	34
4.14.5	Test procedure	34
4.14.6	Test.....	34
4.14.7	Evaluation	34
4.15	Test 5-3X15: Determination of maximum solder powder particle size	35
4.15.1	Object.....	35
4.15.2	Test specimen	35
4.15.3	Evaluation	35
4.16	Test 5-3X16: Solder paste metal content by weight.....	36
4.16.1	Object.....	36
4.16.2	Test specimen	36
4.16.3	Equipment/apparatus.....	36
4.16.4	Procedure.....	36
Annex A (informative) Typical comparison of particle size distributions between laser diffraction method and screen method		38
Bibliography.....		39
Figure 1 – Slump test stencil thickness, 0,20 mm.....		21
Figure 2 – Slump test stencil thickness, 0,10 mm.....		21
Figure 3 – Solder-ball test evaluation.....		24
Figure 4 – Solder wetting examples		28
Figure A.1 – Typical comparison between laser diffraction and sieving		38
Table 1 – Student’s <i>t</i> distribution.....		11
Table 2 – Typical spread areas defined in mm ²		13
Table 3 – Example of a test report – Stencil thickness, 0,2 mm.....		22
Table 4 – Example of a test report – Stencil thickness, 0,1 mm.....		22
Table 5 – Screen opening		29
Table 6 – Portions of particle sizes by weight % – nominal values		30
Table 7 – Powder particle size distribution record		30
Table 8 – Powder particle size distribution record		31
Table 9 – Powder particle size distribution record (optical analysis).....		33
Table 10 – Powder particle size distribution record		34
Table 11 – Acceptance of powders by particle sizes		36
Table 12 – Example of a test report on solder paste		37

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

—————

**TEST METHODS FOR ELECTRICAL MATERIALS,
PRINTED BOARDS AND OTHER INTERCONNECTION
STRUCTURES AND ASSEMBLIES –**

**Part 5-3: General test methods for materials and assemblies –
Soldering paste for printed board assemblies**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61189-5-3 has been prepared by IEC technical committee 91: Electronics assembly technology.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
91/1211/FDIS	91/1224/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This International Standard is used in conjunction with IEC 61189-1:1997, IEC 61189-2:2006, IEC 61189-3:2007.

A list of all parts in the IEC 61189 series, published under the general title *Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

IEC 61189 relates to test methods for materials or component robustness for printed board assemblies, irrespective of their method of manufacture.

The standard is divided into separate parts, covering information for the designer and the test methodology engineer or technician. Each part has a specific focus; methods are grouped according to their application and numbered sequentially as they are developed and released.

In some instances test methods developed by other TCs (for example, TC 104) have been reproduced from existing IEC standards in order to provide the reader with a comprehensive set of test methods. When this situation occurs, it will be noted on the specific test method; if the test method is reproduced with minor revision, those paragraphs that are different are identified.

This part of IEC 61189 contains test methods for evaluating robustness of materials or components for printed board assemblies. The methods are self-contained, with sufficient detail and description so as to achieve uniformity and reproducibility in the procedures and test methodologies.

The tests shown in this standard are grouped according to the following principles:

- P: preparation/conditioning methods
- V: visual test methods
- D: dimensional test methods
- C: chemical test methods
- M: mechanical test methods
- E: electrical test methods
- N: environmental test methods
- X: miscellaneous test methods

To facilitate reference to the tests, to retain consistency of presentation, and to provide for future expansion, each test is identified by a number (assigned sequentially) added to the prefix (group code) letter showing the group to which the test method belongs.

The test method numbers have no significance with respect to an eventual test sequence; that responsibility rests with the relevant specification that calls for the method being performed. The relevant specification, in most instances, also describes pass/fail criteria.

The letter and number combinations are for reference purposes to be used by the relevant specification. Thus "5-3X01" represents the first chemical test method described in IEC 61189-5-3.

In short, in this example, 5-3 is the number of the part of IEC 61189, X is the group of methods, and 01 is the test number.

TEST METHODS FOR ELECTRICAL MATERIALS, PRINTED BOARDS AND OTHER INTERCONNECTION STRUCTURES AND ASSEMBLIES –

Part 5-3: General test methods for materials and assemblies – Soldering paste for printed board assemblies

1 Scope

This part of IEC 61189 is a catalogue of test methods representing methodologies and procedures that can be applied to test printed board assemblies.

This part of IEC 61189 focuses on test methods for soldering paste based on the existing IEC 61189-5 and IEC 61189-6. In addition, it includes test methods of soldering paste for lead free soldering.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61189-5, *Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies – Part 5: Test methods for printed board assemblies*

IEC 61189-6, *Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies – Part 6: Test methods for materials used in manufacturing electronic assemblies*

IEC 61190-1-2:2014, *Attachment materials for electronic assembly – Part 1-2: Requirements for soldering pastes for high-quality interconnections in electronics assembly*

IEC 61190-1-3, *Attachment materials for electronic assembly – Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	43
INTRODUCTION	45
1 Domaine d'application	46
2 Références normatives	46
3 Exactitude, précision et résolution	46
3.1 Généralités	46
3.2 Exactitude	47
3.3 Précision	47
3.4 Résolution	48
3.5 Rapport	48
3.6 Distribution t de Student	49
3.7 Limites d'incertitude suggérées	49
4 X: Méthodes d'essai diverses	50
4.1 Essai 5-3X01: Viscosité du flux de pâte – Méthode de la broche en T	50
4.1.1 Objet	50
4.1.2 Echantillon d'essai	50
4.1.3 Appareils et réactifs	50
4.1.4 Modes opératoires	50
4.1.5 Notes de sécurité	50
4.2 Essai 5-3X02: Essai de propagation, flux de brasage extrait, flux de pâte et pâte de brasage	51
4.2.1 Objet	51
4.2.2 Méthode A	51
4.2.3 Méthode B	52
4.2.4 Informations complémentaires	53
4.3 Essai 5-3X03: Viscosité de la pâte de brasage – Méthode de la broche en T (applicable de 300 Pa·s à 1 600 Pa·s)	54
4.3.1 Objet	54
4.3.2 Echantillon d'essai	54
4.3.3 Equipement/appareils	54
4.3.4 Procédure	54
4.3.5 Evaluation	54
4.3.6 Informations complémentaires	55
4.4 Essai 5-3X04: Viscosité de la pâte de brasage – Méthode de la broche en T (applicable à 300 Pa·s)	55
4.4.1 Objet	55
4.4.2 Echantillon d'essai	55
4.4.3 Equipement/appareils	55
4.4.4 Procédure	55
4.4.5 Evaluation	56
4.4.6 Informations complémentaires	56
4.5 Essai 5-3X05: Viscosité de la pâte de brasage – Méthode de la pompe à spirale (applicable de 300 Pa·s à 1 600 Pa·s)	56
4.5.1 Objet	56
4.5.2 Echantillon d'essai	56
4.5.3 Equipement/appareils	56
4.5.4 Procédure	56

4.5.5	Evaluation	57
4.5.6	Informations complémentaires	57
4.6	Essai 5-3X06: Viscosité de la pâte de brasage – Méthode de la pompe à spirale (applicable à 300 Pa·s).....	57
4.6.1	Objet	57
4.6.2	Echantillon d'essai.....	57
4.6.3	Equipement/appareils	57
4.6.4	Procédure.....	58
4.6.5	Evaluation	58
4.6.6	Informations complémentaires	58
4.7	Essai 5-3X07: Pâte de brasage – Essai d'affaissement	58
4.7.1	Objet	58
4.7.2	Echantillon d'essai.....	58
4.7.3	Equipement/appareils	59
4.7.4	Procédure.....	59
4.7.5	Evaluation	60
4.8	Essai 5-3X08: Pâte de brasage – Essai de la bille de brasage	61
4.8.1	Objet	61
4.8.2	Echantillon d'essai.....	61
4.8.3	Equipement/appareils	61
4.8.4	Procédure.....	61
4.8.5	Evaluation	62
4.9	Essai 5-3X09: Pâte de brasage – Essai d'adhérence	64
4.9.1	Objet	64
4.9.2	Méthode A	64
4.9.3	Méthode B.....	65
4.9.4	Sources des appareils d'essai	66
4.10	Essai 5-3X10: Pâte de brasage – Essai de mouillage.....	66
4.10.1	Objet	66
4.10.2	Echantillon d'essai.....	66
4.10.3	Appareils/matériaux.....	66
4.10.4	Procédure.....	66
4.10.5	Evaluation	67
4.11	Essai 5-3X11: Détermination de la distribution des dimensions des particules de poudre de brasage – Méthode d'analyse pour les types 1-4	67
4.11.1	Objet	67
4.11.2	Echantillon d'essai.....	67
4.11.3	Equipement/appareils	67
4.11.4	Procédure.....	68
4.12	Essai 5-3X12: Distribution des dimensions des particules de poudre – Méthode de microscope de mesure.....	69
4.12.1	Objet	69
4.12.2	Echantillon d'essai.....	69
4.12.3	Equipement/appareils	69
4.12.4	Procédure.....	70
4.13	Essai 5-3X13: Distribution des dimensions des particules de poudre – Méthode d'analyseur de l'image optique.....	70
4.13.1	Objet	70
4.13.2	Echantillon d'essai.....	71
4.13.3	Equipement/appareils	71

4.13.4	Procédure.....	71
4.14	Essai 5-3X14: Distribution des dimensions des particules de poudre – Méthode de diffraction laser.....	72
4.14.1	Objet	72
4.14.2	Echantillon d'essai.....	73
4.14.3	Equipement/appareils	73
4.14.4	Préparation.....	73
4.14.5	Procédure d'essai.....	73
4.14.6	Essai	73
4.14.7	Evaluation	73
4.15	Essai 5-3X15: Détermination des dimensions maximales des particules de poudre de brasage.....	74
4.15.1	Objet	74
4.15.2	Echantillon d'essai.....	74
4.15.3	Evaluation	75
4.16	Essai 5-3X16: Contenu métallique de la pâte de brasage par poids	75
4.16.1	Objet	75
4.16.2	Echantillon d'essai.....	75
4.16.3	Equipement/appareils	75
4.16.4	Procédure.....	75
	Annexe A (informative) Comparaison type des distributions des dimensions de particules entre la méthode de diffraction laser et la méthode d'analyse	77
	Bibliographie.....	79
	Figure 1 – Pochoir d'essai d'affaissement de 0,20 mm d'épaisseur	59
	Figure 2 – Pochoir d'essai d'affaissement de 0,10 mm d'épaisseur	60
	Figure 3 – Evaluation de l'essai de la bille de brasage	63
	Figure 4 – Exemples de mouillage de brasage	67
	Figure A.1 – Comparaison type entre la méthode de diffraction laser et la méthode du tamisage.....	78
	Tableau 1 – Distribution t de Student	49
	Tableau 2 – Surfaces de propagation types définies en mm ²	52
	Tableau 3 – Exemple de rapport d'essai – Epaisseur de pochoir de 0,2 mm	60
	Tableau 4 – Exemple de rapport d'essai – Epaisseur de pochoir de 0,1 mm	61
	Tableau 5 – Ouverture d'écran.....	69
	Tableau 6 – Portions des dimensions des particules par poids % – valeurs nominales.....	69
	Tableau 7 – Enregistrement de la distribution des dimensions des particules de poudre	69
	Tableau 8 – Enregistrement de la distribution des dimensions des particules de poudre	70
	Tableau 9 – Enregistrement de la distribution des dimensions des particules de poudre (analyse optique)	72
	Tableau 10 – Enregistrement de la distribution des dimensions des particules de poudre	74
	Tableau 11 – Acceptation des poudres par dimensions des particules	75
	Tableau 12 – Exemple de rapport d'essai sur la pâte de brasage.....	76

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**MÉTHODES D'ESSAI POUR LES MATÉRIAUX ÉLECTRIQUES,
LES CARTES IMPRIMÉES ET AUTRES STRUCTURES
D'INTERCONNEXION ET ENSEMBLES –****Partie 5-3: Méthodes d'essai générales pour les matériaux et les
assemblages –
Pâte de brasage pour les assemblages de cartes imprimées**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61189-5-3 a été établie par le comité d'études 91: Techniques d'assemblage des composants électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
91/1211/FDIS	91/1224/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

La présente Norme internationale est utilisée conjointement avec l'IEC 61189-1:1997, l'IEC 61189-2:2006 et l'IEC 61189-3:2007.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61189, publiées sous le titre général *Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les cartes imprimées et autres structures d'interconnexion et ensembles*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

L'IEC 61189 traite des méthodes d'essai relatives à la solidité des matériaux ou composants des assemblages de cartes imprimées, quelle que soit leur méthode de fabrication.

La norme est divisée en parties distinctes, contenant des informations destinées au concepteur et à l'ingénieur ou technicien chargé de la méthodologie d'essai. Chaque partie met l'accent sur un élément particulier. Les méthodes sont regroupées en fonction de leur application et numérotées de manière séquentielle au fur et à mesure de leur développement et publication.

Dans certains cas, les méthodes d'essai développées par d'autres comités d'études (le CE 104, par exemple) ont été reproduites à partir de normes IEC existantes afin de proposer au lecteur un ensemble exhaustif de méthodes d'essai. Dans ce cas, cela est indiqué dans la méthode d'essai spécifique. Si la méthode d'essai reproduite comporte quelques révisions mineures, les paragraphes modifiés sont identifiés.

La présente partie de l'IEC 61189 contient des méthodes d'essai permettant d'évaluer la solidité des matériaux ou composants des assemblages de cartes imprimées. Ces méthodes sont autonomes et comportent suffisamment de détails et de descriptions pour que l'uniformité et la reproductibilité des procédures et des méthodologies d'essai soient assurées.

Les essais abordés dans la présente norme sont regroupés en fonction des principes suivants:

- P: méthodes de préparation/conditionnement
- V: méthodes d'essais visuels
- D: méthodes d'essais dimensionnels
- C: méthodes d'essais chimiques
- M: méthodes d'essais mécaniques
- E: méthodes d'essais électriques
- N: méthodes d'essais environnementaux
- X: méthodes d'essais divers

Pour faciliter la référence aux essais, maintenir la cohérence de la présentation et envisager les développements à venir; chaque essai est identifié par un numéro (attribué de manière séquentielle) ajouté à la lettre du préfixe (code de groupe) pour indiquer le groupe auquel appartient la méthode d'essai.

Les numéros de méthode d'essai n'ont pas de signification particulière quant à une éventuelle séquence d'essais. Cette responsabilité appartient à la spécification pertinente qui nécessite la réalisation de la méthode. Dans la plupart des cas, la spécification pertinente décrit également les critères de réussite/d'échec.

Les combinaisons de lettres et de numéros donnent la référence à utiliser dans la spécification appropriée. Ainsi, "5-3X01" représente la première méthode d'essai chimique décrite dans l'IEC 61189-5-3.

Dans cet exemple, 5-3 correspond au numéro la partie de l'IEC 61189, X correspond au groupe de méthodes et 01 correspond au numéro d'essai.

MÉTHODES D'ESSAI POUR LES MATÉRIAUX ÉLECTRIQUES, LES CARTES IMPRIMÉES ET AUTRES STRUCTURES D'INTERCONNEXION ET ENSEMBLES –

Partie 5-3: Méthodes d'essai générales pour les matériaux et les assemblages – Pâte de brasage pour les assemblages de cartes imprimées

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61189 est un catalogue de méthodes d'essai représentant les méthodologies et modes opératoires pouvant être appliqués aux assemblages de cartes imprimées.

La présente partie de l'IEC 61189 traite des méthodes d'essai pour la pâte de brasage sur la base des IEC 61189-5 et IEC 61189-6 existantes. De plus, elle inclut les méthodes d'essai pour la pâte de brasage pour le brasage sans plomb.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 61189-5, *Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les structures d'interconnexion et les ensembles – Partie 5: Méthodes d'essai des assemblages de cartes à circuit imprimé*

IEC 61189-6, *Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les structures d'interconnexion et les ensembles – Partie 6: Méthodes d'essai des matériaux utilisés dans la fabrication des assemblages électroniques*

IEC 61190-1-2:2014, *Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques – Partie 1-2: Exigences relatives aux pâtes à braser pour les interconnexions de haute qualité dans les assemblages de composants électroniques*

IEC 61190-1-3, *Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques – Partie 1-3: Exigences relatives aux alliages à braser de catégorie électronique et brasages solides fluxés et non fluxés pour les applications de brasage électronique*